機械加工欠陥

2-1-1-10 部分的 P SR 現像残り/局部的 PSR 显影不净 / Partially underdeveloped photo solder resist

【特徴】 P S R パターンコーナや、スルーホールの一部にだけまとまって P S R が残っている状態の欠陥

【特征】在 PSR 图形的拐角,或者通孔等的局部有 PSR 残留的缺陷。

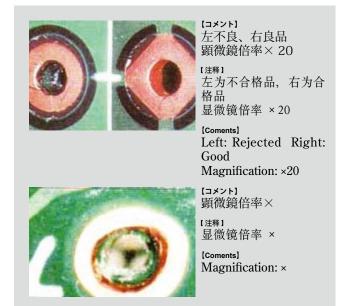
**[Characteristics]** Photo solder resist is left locally in an area at the conductor edges or the inside of through holes

【原因・判断ポイント・発生工程】 PSR現像液噴射ノズルの一部が詰まり、現像液が噴射されなかった為に、そのノズル位置に相当する部分に列状にPSRが残って出来たもの(PSR現像工程)

【原因、判断要点、发生工序】PSR 显影液喷嘴的局部堵塞,不能喷射显影液,在该喷嘴相同位置有列状的 PSR 残留 ( PSR 显影工序 )。

## [Causes/processes involved/keys to judgment]

A part of the spray nozzle is clogged so that the photo solder resist facing the clogged holes is left undeveloped in a line because developer does not develop the resist there. (Photo solder resist development process)



## 2-1-1-11 非スル穴 SR 垂込み/ SR 进入非通孔 / Solder resist dripped in non-plated through hole

【特徴】SRが非スル穴に単独または複数垂れ込んでいる状態の欠陥

【特征】SR 单独或者多点进入非通孔的缺陷。

**[Characteristics]** Solder resist dripps in a non-plated through hole in one or more streaks

【原因・判断ポイント・発生工程】SRインクの粘度が低過ぎた上、SR逃げ量の少ない製品の印刷版合わせズレが重なってできたもの(SR印刷工程)

【原因、判断要点、发生工序】SR 油墨的粘度太低,加上 SR 图形挡油环小,网版偏移所造成的(SR 印刷工序)。

## [Causes/processes involved/keys to judgment]

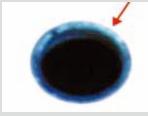
Use of solder resist ink of too low viscosity andmisalignment of printing screen for a product having a small hole-to-resist pattern clearance causes the defect. (Solder resist application process)



【コメント】 顕微鏡倍率× 55

显微镜倍率 × 55

[Coments] Magnification: ×55



【コメント】 顕微鏡倍率× 25

<sup>1注释】</sup> 显微镜倍率 × 25

[Coments]
Magnification: ×25